金属ナノ開口面発光レーザを用いたナノ光プローブ -ナノの世界を光で照らす-

東京工業大学大学院 物理情報システム創造専攻博士課程3年 橋爪 滋郎

<u>1. はじめに</u>

現在の高度情報化社会において、今まで投函から返信を受け取るまで数日かかっていた 手紙が数秒で届くE-mailや、自宅に居ながらキーボードを操作するだけで配送されてくるイン ターネットショッピングなど、利便性が格段に向上してきている.ところで、何気なく受信した E-mailのデータやインターネットショッピングのカタログの実体ははいったいどこにあるのであ ろう?これまでであればメールやカタログのデータは、紙面上に文字や絵として記録されてい た.しかし、現在これらの情報は人間が直接見ることの出来ないデジタルデータとしてパソコン の記録媒体に記録されている.またこのように、現在映像・音声などの様々な情報がデジタル データとしてやり取りされ、それに伴い記録されるデータは急速に増大している.

その膨張し続ける膨大な情報量に従い情報の記録速度の向上はもとより、単位面積当たり に記録される情報の密度を高める高密度記録技術が必要となり、2010年までに 1Tbit/inch² の記憶容量が要望されている.現在、大容量記録媒体として主流の磁気ハードディスクは,研 究段階でも数 100Gbit/inch²に達しているが,記録マークの微小化に伴い熱により記録磁化が 自然反転する,いわゆる磁気緩和現象によりこれ以上の記録密度の領域での可能性が不透 明である.また,光記録方式において従来の CD や DVD などに使われているレンズを使いレ ーザ光を集光して記録・再生を行う技術では、スポットサイズが回折現象によりλ/NA (NA=開 ロ数, λ=波長)の大きさに制限されるため、記録密度には限界が生じる.波長を短くし、また 開口数を大きくすることにより記録密度は向上するが、現在の DVD では波長 650nm,開口数 0.6 で記録密度約 4Gbit/inch² が達成されているに過ぎない.紫外線光波長(250nm 程度)を 用いた場合でも記録密度は 20Gbit/inch² に達する程度であろう.さらに体積ホログラムメモリ は参照・情報光空間分離により小型化できない、メディアの位置あわせが困難、レーザの波長 シフトに敏感である等の理由によりいまだ実験段階を超えていない.

光技術を用いた大容量の光ストレージ技術を可能とする新しい手法として,回折限界を超え てナノメートルの微小領域に光を局在させる光近接場技術が注目されている[1].また,面発 光レーザアレイを用いた光近接場メモリの手法などが提案されているものの[2],その技術の核 となる光プローブが未確立であった.

1

本研究では、図1に示すように光の波長程度の小さな面発光レーザから、近接場光と呼ばれるナノサイズの小さな光を直接作りだし、ナノスケールの世界に情報を書き込み・読み出し可能とするナノ光プローブを創案するとともに、さらに金属ナノ構造の導入により光強度を大幅に増強できることを見出した.本研究の特色は以下に集約される.

- 1) 金属ナノ開口面発光レーザからの近接場光の生成技術の確立
- 2) 金属ナノ開口面発光レーザを用いた、ナノスケールの情報を読み出すプロービング技術 の確立
- 3) 近接場光プローブの高分解能・高効率化の検討



図1 光の波長程度の微小共振器面発光レーザからの近接場光生成

2. 光プローブにおける近接場光の意義

近接場光は、光によって媒質中に励起された双極子が作る電磁場が媒質表面にごくわ ずかにしみ出したもので、通常の光のように伝搬はせず、媒質表面のごく近傍にのみ局 在する.従ってその空間分布は媒質の形状や寸法に依存するので、波長の制約なしに微 細な近接場光スポットを形成することが可能である.実際のスポットサイズは形成可能 な金属開口サイズと同程度まで微小化でき、数 10nm の開口を持つ光プローブでは、 1Tbit/inch²の記録容量の実現が期待される.さらにナノ領域での光は電子等との相互作 用も考えられ、これを利用することにより「近接場光=弱い光」と言う概念を打ち破り、 ナノ領域に局在した巨大なパワー密度の光を作り出す新たなデバイスが期待できる.

3. 金属ナノ開口面発光レーザプローブの構造と動作原理

近接場光は,波長の制約なしに微細な近接場光スポットを形成することが可能であり、数 10nmの開口によっては,数 10nmのサイズの光を生成でき、それにより 1Tbit/inch²の記録容量の実現が期待される.一方,データ転送速度の向上法として近接場光を発生する面発光レーザアレイを用い,図2のような二次元並列走査をすることにより高速な

転送速度を得ることが提案されているが, 近接場光は出射開口から,その開口サイ ズの領域にしか存在しないので,数10nm の記録・再生を行うには,記録媒体と面 発光レーザの間隔を数10nm に保つ必要 があり,信号再生のための光学系をその 間に入れることが困難となり,再生手法 はいまだ未確立であった.

そこで、本研究では近接場光を生成し、 これにより直接記録媒体に記録・再生を 1つのデバイスで可能とする、金属微小 開口面発光レーザ(図 3)を提案した[3]. この系では、金属開口からの励起された微 小ナノサイズの近接場光の熱エネルギー により、相変化媒質等の記録媒体表面の 屈折率変化を引き起こし記録を行う.一方、 開口からの近接場光を記録媒体上に照射 し、記録部/非記録部間の屈折率変化に より、レーザの実効的反射率が変化し、こ れによる一定電流駆動下における印加電 圧の (図.4)を測定することにより信号再生 を行う.





図3提案した光記録読み出しヘッド



図4 提案した光記録読み出しヘッドにおける電圧信号の変化

4. ナノ開口面発光レーザのプローブ動作

通常、面発光レーザはその光を発生させる活性 層と呼ばれる層が非常に薄く、励起できる光が非 常に弱い為、活性層の上下に配置した分布ブラッ グ反射器(DBR)ミラーにより 99%以上の光をレー ザ内部に反射し、内部の光密度をレーザ発振に 必要な密度まで上げる手法を採っている. その為、 レーザ光として外部に出てくる光はわずか 1%にも 遥かに満たない.

一方、金属ナノ開口を透過して出てくる近接場 光は、開口通過時に強い減衰を受ける為、光出 力としては非常に小さく、その生成効率を向上さ せる新構造の探索が必要である. そこで実際に 近接場光を励起する金属ナノ開口面発光レーザ を製作するに当たり重要な点は、レーザ全体のミ ラー反射率を保ったまま局所的に開口部でのミラ 一反射率を低下させ内部からの光の透過率を向 上させる設計にすることである. そこで我々は図 5 に示すように、通常23ペアのp-DBRを11ペアと 減らすことにより p-DBR のミラー反射率を 83%に 低下させ、開口部での透過効率を向上させると 共に、p-DBR 上に高反射率の金膜を複合ミラー として形成することにより、レーザ全体の反射率 を十分保てる構造を提案した.この構造を二次 元の有限要素法(2D-FEM)を用いたシミュレー ションを行い、開口径 100 nm の構造においてこ の構造導入により開口からの透過効率が約4倍 向上することが見積もられた.

この構造を導入した面発光レーザデバイスを作成し、400 nmの開口から図6に示す強い近接場 光生成の観測に初めて成功した.一方、金属ナ



図5 金属ナノ開口面発光レーザ



図 6 ナノ開口面発光レーザから生成 された近接場光の強度分布



図7 面発光レーザのナノプローブ動作

ノ開口から生成された近接場光が外部のナノサイズの微小反射率変化による読み出し信号再

生動作の検討として、図 7 に示す評価系を構 築した.この評価系は近接場光学顕微鏡 (SNOM)の装置を利用した構成となっており、 近接場光が存在している金属表面直上をナノ スケールのファイバ先端が走査することにより、 表面の凹凸形状を測定すると共に、開口部に おいては空気→ファイバの反射率変化を起し、 その時の電圧変化を測定(図 8)、同時に表面 の近接場光分布をファイバプローブで観測が 同時に可能となるものである.図9に金属開口 径 170 nmのデバイスでの測定結果を示す.こ



8 辺佞場與佩夷による//用日田光兀

ーザの評価

れより近接場光の生成されている(a)の開口部にいて、(c)に示すような電圧変化が観測され、 これより初めて金属ナノ開口面発光レーザプローブから生成された近接場光による信号再生 手法を実証した[3].



(a) 凹凸像



図9 金属ナノ開口面発光レーザプローブの表面凹凸像(a)、光出力強度分布(b)、電圧変化分布(c)

(b) 出力強度分布

5. 表面プラズモンによる金属ナノ開口面発光レーザプローブの光電場増強

前章では開口径 400 nm の金属ナノ開口面発光レーザプローブからの近接場光生成と、それを用いた光記録読み出し動作の初期的実証を行ったが、そのパワー密度は、16 W/cm² 程度であり、実際に光記録再生に用いるには、その光のパワー密度を数 10 倍増強する必要がある. さらに開口からの近接場光は開口が波長より十分小さい領域ではそのパワー密度は金属開口径に依存し指数関数的に減衰を受ける為(図 10)、より開口径の小さな数 10 nm 以下の光記録・再生を実現する上では更なる近接場光強度増強が必要となってくる.

そこで、光の波と電子の波の融合により起こる表面プラズモン増強効果を本デバイスに導入することを検討した.金属と誘電体間に局在する電子の振動波である表面プラズモンが近接

場光を励起する金属開口近傍で励起されてい る条件では、近接場光とカップリングを起し、近 接場光強度に強く影響を及ぼすことが知られ ている.図11は、金属単開口、2連開口におけ る光近接場強度の数値解析結果を示している. 本研究で用いている金属開口では表面プラズ モンが入射光の偏光方向に依存した開口のエ ッジ部に強く局在する為、このエッジに局在す る表面プラズモンを利用し開口からの近接場 光強度増強となる構造があるのではないかと 考えた.そして図 11 に示すように金属開口を 近接させることにより、各開口に局在していた プラズモンが結合を起し、開口間に強い局在 したプラズモンに起因する近接場光強度増 強が数値解析より明らかになった.なお、解 析には厚さ 100 nm の金薄膜上に、開口径 200 nm、開口間隔 20 nm を形成し、波長 850 nm の光を紙面下側から入射したモデルにお けるの開口表面の近接場光強度を評価し た.

次に、図 12 に示す 850 nm 帯 GaAs 面発 光レーザ上に金属二連ナノ開口形成を行っ た.このレーザは p 側の DBR が 12 ペア、n 側の DBR が 34.5 ペアであり、AlAs/AlOx に よる電流狭窄の為の酸化狭窄層幅は 2.8 µm である.製作プロセスは通常の面発光レー ザの作成を行った後に位相整合させた約 320 nm の SiO₂層をスパッタにより蒸着し、バ ッファードフッ酸(BHF)により出射端上以外 の部分をエッチングし、さらに 100 nm の厚さ



図 10 金属開口径と近接場光パワー密度の 関係の計算結果







図 12 2連ナノ開口面発光レーザの構造図

の金薄膜を真空蒸着し、集光イオンビーム(FIB)によるGa+イオンで220 nmの開口をエッチン グした.このデバイスのしきい値電流は約200 μA であり、光出力は10 mm x 10 mm のSiフォ トディテクタを面発光レーザから3 mm の距離で測定をした. 単開口からの光出力は金と面発

光レーザの出射端間に SiO₂層を導入す ることにより約4倍強くなった.この結果よ り、金と面発光レーザの出射端間に配置 した SiO₂ が光出力増強につながる表面 プラズモンに強く作用している事が考え られる. さらに、開口を2つ60 nmの幅で 配置する金属ナノ構造を作製し、光出力 約2.5倍の増強を確認した(図13).同時 にこれらの近接場光強度分布を走査型 近接場光学顕微鏡(SNOM)を用いて 測定し(図 14)、2 連ナノ開口において、 プラズモンが開口間に局在していること による光の半値全幅(FWHM)縮小、さ らに光のパワー密度が SiO, 層を導入し ない単開口構造と比べ約13倍の増強 が起こっていることが確認された. 近接 場光パワー密度としては, 0.26 MW/cm²が得られた[4]. ただし, この構



図13 2連ナノ開口面発光レーザの光電場増強



(a)、近接場光分布(b)

造では、構造が面発光レーザの偏光に対して依存性があり、偏光制御が困難な面発光レー ザでは問題となることが明らかになった.

6. 金属ナノ開口面発光レーザプローブの偏光無依存化

表面プラズモン増強によ る更なる近接場光の増強と 同時に、前章で問題であっ た偏光依存性を克服する構 造としてレーザ共振器の光 に対して対称な金属ナノ構 造を導入する必要がある. そこで金属開口の中心に構 造的に軸対称のナノサイズ



の金属微粒子を配置する構造を提案した.金属ナノ微粒子では球に光が入射すると球内

の電荷が光の電界振動により共 鳴振動を励起され、球内に局在し た表面プラズモンが励起される ことが見込まれる.

光と金属球の相互作用は入射波 長や相互作用する金属の球径が強

く依存する事が予想される為、開口内に配置する金属球径と開口から励起される近接場光のパワー密度の検討を数値解析で行った.解析にはSiO2層上に形成された厚さ100 nmの金薄膜の中心に400 nmの開口を形成し、その中心に様々なサイズの金ナノ粒子を配置した.図15に示すようにAuの球径100 nm付近で近接場光のパワー密度は最大約2倍以上に増幅されると共に、近接場光強度分布から明らかに

(a) 金膜上の構造 (b) 金膜上の電子顕微鏡像



図 16 製作した金属ナノ構造面発光レーザの表面構造



図 17 金属ナノ構造面発光レーザの光出力

分かるように開口内部に配置した金属球に強い近接場光局在効果が現れ、光のスポットサイズを意味する半値全幅が最小となることが分かった.

このように入射光と強く共鳴する金属球の条件を用い、図 16 に示すデバイス製作を行った. 製作したデバイスの構造は、上部金薄膜のエッチング形状を除いては前章と同一である.開 口径 400 nm において金属球の有無による電流一光出力強度の比較を行い、球径 100 nm の 金属球を開口内部に配置することにより光出力が約 1.8 倍増強することを実証した(図 17)[5]. 一方、前章で用いた近接場光顕微鏡を用いた図 7 の測定系により金属開口からの実効半値 全幅 240 nm の微小な近接場光の生成(図 18(b))と共に、ファイバプローブによる反射率変化 により引き起こされる明確な信号電圧変化(図 18(c))の観測に成功した.さらにこの時測定さ れた近接場光、信号電圧変化は共に金粒子を配置前後において約2倍の強度増強が観測さ

れ、金粒子による金属ナノ開口プロ ーブの特性向上を実証した[6].

この開口から生成された近接場 光 強 度 の パ ワ ー 密 度 は 0.77MW/cm²であり、これは図 6 で 示した実験当初値に比べ、実に約



図 18 近接場光学顕微鏡による評価結果

50 倍の近接場光強度の増強に成功した.このパワー密度は、面発光レーザのような微小共振 器レーザから生成される光パワー密度としては、世界最高値であり、面発光レーザへのわずか 10mW 程度の微小な電力で,巨大なパワー密度の生成が可能であることを示している.

7. 極限のナノ光プローブへの挑戦

では、金属ナノ開口面発光レーザはナノの世 界でどこまで通用するのであろうか?より小さな ナノ領域に局在する光を生成する為に金属開 口径を小さくしていく必要がある. 図 19 に金属 開口径と光のサイズに相当する半値全幅の関 係を解析した結果を示す.これより、光のサイズ は開口径に依存して小さく出来るが、それと共 に 5 章で述べたように近接場光は指数関数的 な減衰を受けてしまう. ところが、前章で検討し

た金ナノ粒子を開口内部に配置構造に おいてはその指数的な減衰が、劇的に改 善され今後より小さなナノ領域に微小化 した世界でも通用する可能性を秘めてい ることが分かった(図 19).

これまでに、実際に開口径 200 nm、金粒 子径 100 nm の構造を製作し、実効半値 全幅 100 nm、パワー密度 0.84 MW/cm² において信号電圧変化の実証に成功し



(a) 近接場光強度分布 (b) 電圧信号変化 265 nm



図 20 開口サイズを微小化した金属ナノ構造 面発光レーザの光近接場とプローブ動作

ており(図 20)[7]、今後構造を最適化することにより、より小さなナノ光によるプローブ動作が実 現できるものと考えられる.

8. 結論

本研究では、ナノスケール世界への光記録・再生を実現のため、金属ナノ開口面発光レー ザによる近接場光プローブを提案し、また光の波と電子の波の融合をさせることにより,その光 の強度増強させる新しい構造を実現することに成功した.本論文の成果をまとめると以下の通 りである.

①金属ナノ開口面発光レーザから近接場光を直接生成するデバイス技術を確立した.

②金属ナノ開口面発光レーザを用いて、ナノスケールの分解能を有するプローブ動作を初め て実証した.

③光とプラズモンの相互作用を用いて、近接場光プローブの光電場増強と高分解能化を実現 した.

本研究により、わずか 10mW 程度の微小電力で、1MW/cm² に及ぶ巨大なパワー密度を有 する局在光を半導体レーザから直接生成する技術が可能になるとともに、ナノの局在光の発 信器と検出器の機能を集積したプローブ動作が可能になった. 今後、これらの技術を用いるこ とにより、さらに、高効率に局在した近接場光を励起するナノ光プローブの実現を目指す. ま た、ナノスケールの光を操作することにより、マクロな光を制御する光トランジスタのような新し い機能も創案していきたい. 本研究が次世代ナノテクノロジーへの新たな展開をもたらす希望 の光となれば、幸いである.

<u>謝辞</u>

本研究を行うにあたり、日々ご指導頂いている小山二三夫教授に心より感謝する.

参考文献

- [1] M. Ohtsu, "Near-field nano/atom optics and technology", Tokyo ; New York : Springer-Verlag, 1998.
- [2] K. Goto, Jpn. J. Appl. Phys., Vol.37, 2274-2278 (1998).
- [3] J. Hashizume, S. Shinada, F.Koyama, Jpn. J. Appl. Phys. Vol.41, 700, (2002).
- [4] J. Hashizume and F. Koyama, Appl. Phys. Lett., Vol.84, 3226-3228 (2004).
- [5] J. Hashizume and F. Koyama, IEICE Electronics Express, Vol.1, 77-80 (2004).
- [6] J. Hashizume and F. Koyama, Optics Express, Vol.12, 6391-6396 (2004).
- [7] J. Hashizume and F. Koyama; NPIS 2005, NFA4.